وهش فد

## $Nd_{y-x} Pr_x Ba_y Cu_y O_{y-\delta}$

. . sh.ghorbani@um.ac.ir :

(دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۲/۲۱ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۱/۶/۱۵)



ابررساناهای کوپرات باشد. یکی از روش های مناسب برای بررسی رفتار ابررساناهای دمای بالا اندازه گیری خواص ترابردی آنهاست. توان گرماالکتریسیته و مقاومت الکتریکی از خواص بسیار مهم برای بررسی رفتار غیر متعارف ابررساناهای دمای بالا هستند. از طرفی توان گرماالکتریسیته S ابزار ساده و مناسبی جهت تعیین چگالی حامل ها در صفحات ۲۰۵۲ و تشخیص سهم زنجیرههای ۲۵۵۷ و صفحات ۲۰۵۲ در خواص ترابردی ابررساناهای دمای بالا در حالت عادی است. چون سهم زنجیرههای ۲۵۵ در توان گرماالکتریسیته دارای شیب مثبت و رزنجیرههای ۲۵۵ معمولاً دارای شیب منفی است [۳]. مدل های مختلفی مانند مدل دو نوار به اضافهٔ یک جملهٔ

پس از کشف ابررسانایی در ترکیب ۲۰۱۳، که منجر به یک جهش بزرگ در دمای گذار شد، مطالعات وسیعی به منظور بررسی اثر جایگزینی عناصر دیگر در مکان Y آغاز شد [۱]. تحقیقات نشان می دهد که جانشانی عناصر نادر خاکی به جای Y تأثیر چندانی بر دمای گذار، ساختار و خواص ترابردی حالت عادی نمی گذارد. از میان عناصر نادر خاکی، Pr تنها عنصری است که ساختار راست گوشه ۱۳۳ پایدار را تشکیل می دهد اما است که ساختار راست گوشه ۱۳۳ پایدار دا تشکیل می دهد اما اساسی بین Pr و سایر لانتانیدها وجود دارد و درک درست این تفاوت ها می تواند گام مهمی در تبیین علت ابررسانایی در hm.

خطی نسبت به دما [۴–۵]، مدل نوار باریک هابارد [۶]، مدل بوزن- فرمی ناگاوسا- لی (Nagaosa-Lee) [۷]، مدل پدیده شناسی نوار باریک [۸] و مدل جفت پلارونی [۹] جهت توصیف خواص ترابردی استفاده شدهاند. چون مدلهای پدیده شناسی نوار باریک و جفت پلارونی با استفاده از پارامترهای یکسانی، خواص ترابردی مانند مقاومت الکتریکی، ضریب هال و توان گرماالکتریسیتهٔ ابررساناهای دمای بالای کوپرات را دادههای تجربی خواص ترابردی باشند. در مدل مدل پدیده شناسی نوار باریک، قلهٔ باریکی در چگالی حالتهای الکترونی شناسی نوار باریک، قلهٔ باریکی در چگالی حالتهای الکترونی نزدیک به سطح فرمی در نظر گرفته میشود [۸]. مطالعهٔ پدیده نابودی پوزیترون و تراگسیل طیف سنجی وجود این قله را تأیید نمودهاند [۱۰]. بر اساس این مدل توان گرماالکتریسیته به صورت :

$$S = -\frac{k_B}{e} \left\{ \frac{W_{\sigma}^*}{\sinh W_{\sigma}^*} \left[ e^{-\mu^*} + \cosh W_{\sigma}^* - \frac{1}{W_{\sigma}^*} \right] \left( \cosh \mu^* + \cosh W_{\sigma}^* \right) Ln \frac{e^{\mu^*} + e^{W_{\sigma}^*}}{e^{\mu^*} + e^{-W_{\sigma}^*}} - \mu^* \right\},$$

$$W_{\sigma}^{*} = \frac{m_{\sigma}}{k_{B}T},$$

$$W_{D}^{*} = \frac{W_{D}}{k_{B}T},$$

$$\mu^{*} = \frac{\mu}{k_{B}T} = Ln \frac{\sinh\left(FW_{D}^{*}\right)}{\sinh\left[\left(\gamma - F\right)W_{D}^{*}\right]},$$

W

 $\mathcal{H}$  پتانسیل شیمیایی، $k_B$  ثابت بولتزمن،  $W_D$  عرض نوار مؤثر در چگالی حالتها  $(\mathcal{E})$   $\mathcal{H}_{\sigma}$  عرض نوار مؤثر در چگالی هـدایت الکتریکی  $(\mathcal{E})$  و  $\mathcal{T}$  میزان پرشدگی نوار الکترونی (نسبت تعداد الکترونها n به تعداد کل حالتها (N) می باشد.

مدل جفت پلارون در طی چند سال اخیر نتایج تجربی را به خوبی توصیف نموده است [۹]. این مدل توجه ویژهای به برهم کنش قوی الکترون – فونون در ابررساناهای دمای بالا دارد. مات و الکساندروف بر اساس جفت پلارونها مدل سادهای را

$$\rho = \rho_* \frac{\left(T/T_l\right)' + \exp\left(-\omega/T\right)}{\left[1 + A\left(T/T_c\right)y^{\sqrt{\gamma}}\exp\left(-T^*/T\right)\right]},$$
(Y)

که در آن

$$\begin{split} \rho_{\circ} &= \frac{\partial m_{b}}{\gamma e^{\gamma} (x - n_{L})}, \\ T_{I} &= (b/a)^{\sqrt{\gamma}}, \\ A &= (m_{b} / m_{P})^{b/\gamma}, \\ \tau^{-\gamma} &= aT^{\gamma} + b \exp(-\omega/T), \\ y &= \gamma - \exp(-T_{\circ}/T). \\ T_{\circ} &= \pi (x - n_{L}) / m_{b} \approx T_{C}, \\ T_{\circ} &= \pi (x - n_{L}) / m_{b} \approx T_{C}, \\ m_{*} &= b \quad g \quad a \quad m_{*} \\ \Delta &= 0 \quad m_{*} \\ m_{*} &= 0 \quad m_{*} \\ \Delta &= 0 \quad m_{*} \\ \Delta$$

مقاومت ویژهٔ الکتریکی در حالت عادی دارای وابستگی خطی نسبت به دما است. انحراف به سمت پایین از این وابستگی خطی در دمای معین \*T که کاملاً بالاتر از دمای گذار است، ناشی از باز شدن شبه گاف میباشد. در حالت شبهگاف ناهنجاریهای مختلفی درهر دو حالت عادی و ابررسانایی مشاهده شده است که میتوان آنها را بر اساس کاهش چگالی حالتهای تک ذرهای مؤثر در نزدیکی انرژی فرمی شرح داد [۱۴–۱۲].

در این مقالـه بـرای بررسـی تـأثیر جانـشانی آلایـش Pr در جایگاه Nd در ترکیبات Nd-۱۲۳ در بازهٔ آلایـش (۰/∞≤ x ≥۰) تــوان گرماالکتریــسیته و مقاومــت الکتریکــی بــس بلـور Nd<sub>۱-x</sub> Pr<sub>x</sub> Ba<sub>γ</sub>Cu<sub>γ</sub>O<sub>v-δ</sub> به صـورت تـابعی از دمـا و میـزان



شکل ۱. وابستگی مقاومت ویژه الکتریکی به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش برای نمونهٔ Nd<sub>v-x</sub> Pr<sub>x</sub> Ba<sub>x</sub>Cu<sub>r</sub>O<sub>v-ð</sub>. خطوط منقطع وابستگی خطی مقاومت ویژه به دما را نیشان میدهد. انحراف از حالت خطی به سمت پایین مقاومت ویژه در دمای \*T نشان داده شده است. خطوط توپر منحنی برازش داده های تجربی به مدل جفت یلارونی را نشان می دهد.

آلایش اندازه گیری شد. داده های تجربی بر اساس مدل نوار باریک و مدل جفت پلارونی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند که هر دو مدل به خوبی داده های تجربی را توصیف می کنند. همچنین دمای شبه گاف به صورت تابعی از چگالی آلایش از روی انحراف به سمت پایین وابستگی خطی مقاومت الکتریکی به دما اندازه گیری و جهت تعیین دیاگرام فاز چگالی حفره ها از روی رابطهٔ تجربی بین مین Srok و به دست می آید [۳].

نمونه های بس بلور  $\operatorname{Nd}_{Y-X}\operatorname{Pr}_{X}\operatorname{Ba}_{Y}\operatorname{Cu}_{r}\operatorname{O}_{V-\delta}$  با آلایش  $\operatorname{Nd}_{Y-X}\operatorname{Pr}_{X}\operatorname{Ba}_{Y}\operatorname{Cu}_{r}\operatorname{O}_{V-\delta}$  به روش پودر حالت جامد ساخته شدند. جهت ساخت از مواد اولیه ، بر Nd<sub>Y</sub>O<sub>Y</sub> ، یودر مواد اولیه ابتدا با ترازوی درجه خلوص بالا استفاده شد. پودر مواد اولیه ابتدا با ترازوی دیجیتالی ( با دقت ۱/۱۰۰۰ گرم ) وزن و سپس با دقت با هم مخلوط شدند. نمونه ها به صورت قرص سه بار به ترتیب در دماهای ۹۲۰ ، ۹۲۰ و ۵۰ مورد فردن

مقدار اکسیژن، نمونهها در حضور اکسیژن به مدت سه روز در دمای℃ ۴۶۰ باز پخت شده و سپس تا دمای اتاق با آهنگ ۲۰/۵۲ ۱۲ سرد شدند.

پراش به روش پودر اشعهٔ X (XRD) و نوترون (NRD) برای نمونه انجام گرفت [1۵]. نتایج XRD و (NRD) نشان دادند که تمام نمونه ها تک فاز و دارای ساختار ۱۲۳ راست گوشه هستند. اندازه گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از ترکیب بند چهار پایهٔ استاندارد انجام شد. برای اتصالات الکتریکی از چسب نقره به صورت نوار باریک روی نمونه در استفاده شد. به منظور بهبود مقاومت الکتریکی اتصال، نمونه در استفاده از و سپس سریعاً تا دمای اتاق سرد شد. این عمل منجر به مقاومت الکتریکی اتصال مونه در استفاده از مرتبهٔ  $\Omega$  منابی مناز و مای تورا باریک روی نمونه در استفاده از و سپس سریعاً تا دمای اتاق سرد شد. این عمل منجر به مقاومت الکتریکی اتصال منجر به مقاومت الکتریکی اتصال منجر به مقاومت الکتریکی از مرتبه که مقدار منابی جهت مقاومت اتصال است.

توان گرماالکتریسیته با استفاده از یک نگهدارنده نمونه که توانایی اندازهگیری همزمان دو نمونه را داشت در انیستیتو تکنولوژی رویال استکهلم کشور سوئد صورت گرفت. از قرصهای پخت شده، نمونههای میلهای شکل به ابعاد مرصهای پخت شده، نمونههای میلهای شکل به ابعاد مرسهای بخت شده، نمونههای میلهای شکل به ابعاد مرسها ۲۲×۲۰×۵٫۰ جدا و توسط چسب نقره مستقیماً به دو بلوک مسی با دماهای متفاوت متصل شدند. توسط دو گرم کننده، یک گرادیان دمایی تناوبی در طول نمونه ایجاد می شود. برای تعیین توان گرماالکتریسیته در طی هر پریود اختلاف ولتاژ ملک به ازای گرادیانهای TΔ متفاوت اندازه گیری می شود. شیب خط راست برازش شده به دادههای TΔ-Δ۲ در هر پریود برابر آن است. با تصحیح سهم سیمهای مسی توان گرماالکتریسیته نمونهها به دست می آید. برای اندازه گیری از یک گرادیان نمونهها به دست می آید. برای اندازه گیری از یک گرادیان

در شکل ۱ وابستگی مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش برای ابررساناهای  $Nd_{1-x} \Pr_x Ba_{v}Cu_{v}O_{v-\delta}$ در بازهٔ آلایش(۳/  $\sim x \sim \infty$ ) نشان داده شده است. با کاهش دما، مقاومت الکتریکی نمونهها از دمای اتاق تا دمای معین  $T^*$ 



**شکل ۲**. وابستگی توان گرماالکتریسیته به صورت تـابعی از دمـا و تراکم آلایش برای نمونهٔ Nd<sub>\-x</sub> Pr<sub>x</sub> Ba<sub>r</sub>Cu<sub>r</sub>O<sub>v-ð</sub>. خطوط توپر منحنی برازش دادههای تجربی به مدل نوار باریک را نشان میدهد.

که کاملاً بالاتر از دمای گذار است به صورت خطی کاهش مییابد. با افزایش آلایش در دمای کمتر از \*T انحراف رو به پایین مقاومت برای همهٔ نمونهها به جز ۲۰«-x افزایش مییابد. مقاومت الکتریکی در دمای گذار T<sub>c</sub> کاهش ناگهانی دارد.

همان طور که در شکل دیده می شود افزایش غلظت آلایش Pr منجر به افزایش شدیدی در اندازه مقاومت ویژه الکتریکی می شود، که این تغییرات نشان دهندهٔ کاهش چگالی حاملها است. همچنین مشاهده می شود که با افزایش آلایش T<sub>c</sub> ،Pr افت می کند ( مقدار T<sub>c</sub> دمایی است که در آن مقاومت ویژه الکتریکی حالت عادی، ۵۰ درصد افت کند.)

با افزایش این غلظت Pr، پهن شدگی در ناحیهٔ دمای گذار بیشتر می شود. در نمونه های با درصد بالایی از غلظت آلایش، شیب حالت هنجار نمونه ها کم شده و شانه هایی مشاهده می شوند که نشان دهندهٔ دور شدن نمونه ها از حالت فلزی و نزدیک شدن به حالت نیمه رسانایی است. این وضعیت برای نمونهٔ ۳/۰=x به وضوح در شکل دیده می شود، چون شیب وابستگی مقاومت ویژهٔ الکتریکی بر حسب دما مثبت شده است.

شکل ۲ دادههای تجربی توان گرماالکتریـسیتهٔ ابررسـاناهای Nd<sub>۱-x</sub> Pr<sub>x</sub> Ba<sub>r</sub>Cu<sub>r</sub>O<sub>v-δ</sub> را در بازهٔ (۳/• ≤ x ≥•/•) نـسبت به دما نشان میدهد. توان گرماالکتریسیته برای همهٔ نمونـههـا از



شکل ۳. واب ستگی توانگرماالکتری سیته و مقاومت ویژهٔ الکتریکی در دمای اتاق به چگالی آلایش برای نمونهٔ Nd<sub>۱-x</sub> Pr<sub>x</sub> Ba<sub>r</sub>Cu<sub>r</sub>O<sub>v-ð</sub>.

دمای بحرانی تادمای ۳۰۰K مثبت است. در دمای اندکی بالاتر از دمای بحرانی، مقدار S به صورت نیسبتاً شدیدی افزایش مییابد، تا به یک مقدار بیشینهٔ Smax در دمای Tmax میرسد و بعد از آن تا دمای اتاق تقریباً به طور خطی کاهش مییابد.

با افزایش غلظت آلایش، S<sub>۲۹۰K</sub> افزایش مییابد (شکل ۴). بااستفاده از رابطهٔ تجربی پیشنهاد شده بین S<sub>۲۹۰K</sub> و **q**، چگالی حفرهها در داخل صفحات ۲uo به دست میآید [۳]. این نتایج نشان میدهند که با افزایش غلظت آلایش، چگالی حفرهها در داخل صفحات ۲uo کاهش مییابد. همچنین شکل ۲ نشان میدهد که صفحات ۲uo سهم غالب را در خواص ترابردی نمونهها دارند، چون شیب همهٔ منحنیها منفی است [۳].

وابستگی  $\rho_{r4.K}$  و  $S_{r4.K}$  بر حسب غلظت آلایش در شکل ۳ نشان داده شده است. شکل فوق نشان می دهد که با افزایش غلظت آلایش  $\rho_{r4.K}$  و  $S_{r4.K}$  افزایش می یابند، لذا بر اساس وابستگی q به تراکم حفرهها می توان نتیجه گرفت که اضافه نمودن Pr منجر به کاهش تراکم حامل های بار و در نتیجه کاهش خاصیت فلزی می شود، که در توافق با محاسبات نظریهٔ BVS است [10].

با استفاده از دمای بحرانی به دست آمده از داده های مقاومت الکتریکی و چگالی حفره های به دست آمده از روی توان گرماالکتریسیته در دمای اتاق بر اساس رابطهٔ تلن [۳]،

| Х       | $\rho_{*}(m\Omega.cm)$ | T <sub>1</sub> (K) | ω(K)   | $T_{c}(K)$ | T*(K)  |
|---------|------------------------|--------------------|--------|------------|--------|
| • / • • | ۴/•٨                   | ۳۰۱/۷۱             | ١٨٥    | 93/78      | 110    |
| •/•۵    | V/AQ                   | ٣٥۶/٨۶             | 777    | ۸۴/۵۳      | 108/°V |
| ۰/۱۰    | ۱۰/۲۸                  | ۳۲۱/۳۹             | ۲۵۰    | VY/09      | 186/27 |
| ۰/۱۵    | 18/18                  | 31/17              | ۳۱۳/۰۱ | \$ • /\$\$ | 714/4  |
| ۰/۲۰    | VV/VA                  | 0°V/49             | ٣٧٨/٥٧ | ۴۸/۷۵      | 740    |
| ۰/٣°    | 224/40                 | 803/21             | ۳۷۱/۰۹ | 21/92      | ۲۷۰/۲۸ |

جدول ۱. پارامترهای مدل جفت پلارونی در برازش به دادههای تجربی



شکل ۴. دیاگرام فاز برای نمونهٔ Nd<sub>v-x</sub> Pr<sub>x</sub> Ba<sub>v</sub>Cu<sub>v</sub>O<sub>v-δ</sub>.

دیاگرام فاز T-p در شکل ۴ رسم شده است. در شکل ۴ وابستگی T<sub>c</sub> به p به صورت سهموی است که در توافق با وابستگی مشاهده شده توسط پرسلند و همکارانش می باشد [۱۴].

از روی انحراف به سمت پایین وابستگی خطی مقاومت ویژه الکتریکی به دما، دمای شبه گاف تعیین شده است. تغییرات دمای شبه گاف بر حسب چگالی حفره ها در شکل ۴ نشان داده شده است. مشاهده می شود که با افزایش چگالی، آلایش دمای شبه گاف افزایش می یابد، زیرا اضافه نمودن Pr منجر به کاهش چگالی حفره های نمونه قرار گرفتن نمونه در ناحیهٔ کم آلاییده می شود که شبه گاف از خصوصیات ناحیهٔ فوق است. نتایج فوق پیشنهاد می کنند که افزایش آلایش Pr باعث تخلیه بی شتر چگالی حالت های الکترونی در نزدیکی تراز فرمی می گردد، لذا سبب افزایش پهنای شبه گاف می شود.

خطوط توپر در شکل ۱ برای برازش داده های تجربی به

مدل جفت پلارون (معادلهٔ ۲) است. همان طور که در شکل ۱ دیده می شود برازش مدل جفت پلارونی توافق بسیار خوبی با داده های تجربی تا نزدیکی دمای بحرانی دارد. پارامترهای به دست آمده از برازش داده ها به مدل جفت پلارون در جدول ۱ آمده است. مشاهده می شود که ۹۰ ضریب مقاومت ویژه، با افزایش چگالی آلایش زیاد می شود. افزایش ۹۰ با انتقال نمودار مقاومت الکتریکی به مقادیر بزرگتر همراه است.

در مورد نمونهٔ با آلایـش x=۰/۳۰ یـک افـزایش ناگهـانی در مقدار .ρ مشاهده می شود که در توافق با کـاهش شـدید چگـالی حاملهای به دست آمده از روی رابطهٔ تجربی پیشنهاد شـده بـین S<sub>۲۹۰K</sub> و φ است [۳]. این رفتار بیـانگر کـاهش رسـانایی نمونـه می باشد.

پارامتر ۵ در مدل جفت پلارون انرژی فونونهاست. مشاهده می شود که با افزایش غلظت آلایش ۵ زیاد می شود. از آنجا که انرژی فونونها متناسب با ارتعاشات یونی در شبکهٔ بس بلور است یعنی با افزایش آلایش ارتعاشات یونی افزایش می یابد. به عبارت دیگر با جانشانی اتم Pr در جایگاه Nd، و با توجه به بار الکتریکی بیشتر این آلاینده، نیروی کولنی بیشتری به اتمهای مجاور وارد می شود که در توافق با نتایج پراش نوترون می باشد [10]. افزایش نیروی کولنی موجب تغییر شکل شبکه و تولید فونون می شود. با افزایش نیروهای کولنی ناشی از

در مدل جفت پلارونی، T<sub>۱</sub> به عنوان جذر نسبت دامنهٔ پراکندگی فونونها به دامنه پراکندگی جفت پلارونها است

| Х       | $W_D ({ m meV})$ | $W_{\sigma}(\text{meV})$ | F       |
|---------|------------------|--------------------------|---------|
| • / • • | ٧٨               | ۲۵                       | °/010V  |
| • / • ۵ | 144              | <b>Y9</b> /A             | °/01AV  |
| ۰/۱۰    | ١٧٨              | ٣٠/٨٨                    | °/۵۱۹۵  |
| ۰/۱۵    | ٨٢٢              | ۶ / ۲۳                   | •/07 •V |
| ۰/۲۰    | 740              | ۳۴ / ۲                   | ۰/۵۲۳   |
| ۰/٣°    | <b>۲۹</b> ۷      | ۳۷/۵۴                    | ۰/۵۳۰   |

**جدول ۲**. پارامترهای مدل نوار باریک در برازش به دادههای توان گرماالکتریسته.



شکل ۵. وابستگی پارامترهای  $C=W_D/W_\sigma$  و  $(x-n_L)$  و re<sup>r</sup> $(x-n_L)$  و re<sup>r</sup> $(x-n_L)$  برای isotropy for the formula of the product of the pro

( <sup>۲۷</sup>(T<sub>1</sub> = (b/a)). مشاهده می شود که با افزایش غلظت، آلایت این پارامتر زیاد می شود. یعنی با افزایش آلایش آهنگ افزایش پراکندگی فونونی سریعتر از آهنگ افزایش پراکندگی جفت پلارونی است.

جهت برازش داده های تجربی از مدل نوار باریک استفاده شده است. خطوط توپر در شکل ۲ برازش داده های تجربی را به این مدل نشان می دهد. همان طور که در شکل دیده می شود داده های تجربی در گسترهٔ وسیعی از دما، به وسیلهٔ مدل نوار باریک به خوبی توصیف می شوند. پارامتر های به دست آمده از برازش داده ها به مدل نوار باریک در جدول ۲ نشان داده شده اند.

 $W_{\sigma}$  مشاهده می شود که با افزایش غلظت، آلایش  $W_{D}$  و

افزایش مییابد، اما سرعت افزایش W<sub>D</sub> از W<sub>o</sub> بیشتر است. ایـن افزایش شدید کـاهش چگـالی حالـتهـا را پیـشنهاد مـیکنـد. همچنین با افزایش غلظت آلایش پارامتر F زیاد مـیشـود. ایـن رفتار بیانگر افزایش پرشدگی نوار به وسیله الکتـرون و کـاهش حفرههای متحرک است. یعنی آلاینـده Pr الکتـرون اضـافی بـه نمونه وارد میکند.

پارامترهای  $W_{\sigma} / W_{\sigma}$  و  $(x - n_{L})$  و  $(W_{\sigma} - L)$  در مدل نوار باریک و جفت پلارون با تمایل جایگزیدگی حامل ها مرتبط میباشند. در شکل ۵ وابستگی پارامترهای C و  $(x - n_{L})$  ۲۰<sup>۲</sup> به صورت تابعی از x نشان داده شده است. افزایش پارامتر C و کاهش پارامتر  $(x - n_{L})$  ۲۰ افزایش تمایل جایگزیدگی حامل ها را پیشنهاد میکنند. بنابراین هر دو مدل پیشنهاد میکنند که با افزایش غلظت آلایش، تمایل جایگزیدگی حامل ها افزایش می یابد. لذا جایگزیدگی حفره ها یکی از عوامل اصلی کاهش چگالی حفره ها در صفحات ۲۵۰۲ و در نتیجه از بین رفتن ابررسانایی است.

از استن رپ در انیستیتو تکنولوژی رویال استکهلم سوئد جهت اجازه استفاده از تجهیزات آزمایشگاه و همکاری در اندازه گیری دادههای تجربی تشکر و قدردانی می شود. 2450.

- 8. V E Gasumyants, V I Kaidanov, and E V Valadimirskaya, *Physica* C **248** (1995) 225.
- M Sato, R Horiba, and K Nagasaka, *Phys. Rev. Lett.* 70 (1993) 1173.
- A S Alexandrov, V N Zavaritsky, and S Dzhumanov Phys. Rev. B 69 (2004) 052505.
- 11. A S Alexandrov, and N F Mott, J. Supecond. 7 (1994) 599.
- 12. A S Alexandrov, Phys. Rev. B 53 (1996) 2863.
- 13. J L Tallon, C Bernhard, H Shaked, R L Hitterman, and J D Jorgenson, *Phys. Rev.* B **51** (1995) 12911.
- 14. M R Presland, J L Tallon, R G Buckley, R S Liu, and N E Flower, *Physica* C **176** (1991) 95.
- 15. S R Ghorbani, M Andersson, and Ö Rapp, *Phys. Rev.* B **69** (2004) 14503.

 محمد اخوان و زهرا سادات یمنی، "پیشرفتهای ابررسانایی دمای بالا"، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، جلد اول (۱۳۸۲).

- S D Obertelli, J R Cooper, and J L Tallon, *Phys. Rev.* B 46 (1992) 14928.
- 4. L Forro, J Lukatela, and B Keszei, *Solid State Commun*, **73** (1990) 501.
- 5. U Gottwick, K Gloos, S Horn, F Steglich, and N Grewe, J. Magn. Mater. 47-48 (1985) 536.
- P M Chaikin, and Beni, *Phys. Rev.* B 13 (1976) 647; J F Kwak, and G Beni, *Phys. Rev.* B 13 (1976) 652.
- 7. N Nagaosa, and P A Lee, Phys. Rev. Lett. 64 (1990)